## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 1月28日

出願番号 Application Number:

特願2003-018605

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[JP2003-018605]

出 願 人

ソニー株式会社

2003年11月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



ページ: 1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

0290650102

【提出日】

平成15年 1月28日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11B 15/61

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

大崎 博之

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】

100110434

【弁理士】

【氏名又は名称】

佐藤 勝

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

076186

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0011610

【プルーフの要否】

要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気テープ式装置及びその製造方法

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁気テープが摺接される摺接部を備え、

前記摺接部は、前記磁気テープの摺接面と略平行となるように当該摺接部の周面を切削加工して形成される平坦部と、前記平坦部から突出すると共に所定のピッチになるように切削加工して形成される複数の山部とを有することを特徴とする磁気テープ式装置。

【請求項2】 前記平坦部の幅寸法は、R m a x で定義される表面粗さが 0. 5 乃至 2. 0  $\mu$  m の範囲で上限が 2 3 0  $\mu$  m であり、且つ下限が表面粗さ( $\mu$  m )と平坦部の幅寸法( $\mu$  m)の組み合わせで、(0. 5, 5 0),(1. 0, 2 0),(1. 5, 1 5),(2. 0, 1 0)の各点を繋いだ線で規定される範囲であること

を特徴とする請求項1記載の磁気テープ式装置。

【請求項3】 前記摺接部は、前記磁気テープに情報を記録及び/又は再生する ための磁気ヘッドを備えるドラムであること

を特徴とする請求項1記載の磁気テープ式装置。

【請求項4】 前記摺接部は、前記磁気テープを案内するためのガイドであること

を特徴とする請求項1記載の磁気テープ式装置。

【請求項5】 前記ドラムは、前記磁気ヘッドを備えると共に回転する回転ドラムと、前記回転ドラムを軸支すると共に固定された固体ドラムとを備え、

前記平坦部及び前記山部は、前記固定ドラムに形成されて前記磁気テープを案内するリードに対して略平行となるように前記回転ドラムの周方向に沿って延在するように形成されること

を特徴とする請求項3記載の磁気テープ式装置。

【請求項 6 】 前記固定ドラムの周面を切削加工して形成された加工面の表面粗さは、前記山部の最大高さで定義される表面粗さで  $1~\mu$  m乃至  $2~\mu$  mであることを特徴とする請求項 5 記載の磁気テープ式装置。

【請求項7】 前記ガイドの周面を切削加工して形成された加工面の表面粗さは、前記山部の最大高さで定義される表面粗さで $0.1\mu$ m乃至 $10\mu$ mであること

を特徴とする請求項4記載の磁気テープ式装置。

【請求項8】 磁気テープが摺接される摺接部に対して前記磁気テープの摺接面と略平行となるように当該摺接部の周面を切削加工して平坦部を形成する工程と

前記平坦部から突出すると共に所定のピッチになるように複数の山部を切削加 工により形成する工程とを有すること

を特徴とする磁気テープ式装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、磁気テープ式装置及びその製造方法に関する。さらに詳しくは、磁 気テープをドラムやガイドに摺動させながら情報を記録及び/又は再生する磁気 テープ式装置及びその製造方法に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

ビデオテープレコーダ(VTR)の如き磁気テープ式装置においては、磁気へッドを備えるドラムや磁気テープを案内するガイドに磁気テープが摺接された状態で所要の情報が記録及び/又は再生される。

#### [0003]

図12は、磁気テープ式装置の一例とされる回転ヘッド型記録再生装置における磁気テープの駆動機構を示す構成図である。磁気テープ51は、固定ガイド45,46,回転ガイド47,48,49,50及び回転ドラム41及び固定ドラム43からなるドラム部40のそれぞれの周面に摺接され、回転ドラム41が備える磁気ヘッド42が磁気テープ51に形成された記録層に対して情報の記録や再生を行う。

[0004]

回転ドラム41は、固定ドラム43に回転自在に軸支されてドラム部40を形成する。磁気テープ51は磁気ヘッド42が磁気テープ51の所定のトラックをなぞることができるように設計されている。また、磁気テープ51は、磁気テープの下エッジ51bが固定ドラム43に形成されたリード44に沿うように走行し、走行時の位置ずれが規制される。回転ガイド47,48,49,50は両端にフランジが形成された略円柱形状を有し、磁気テープ51が所定の位置からずれないように磁気テープ51の上エッジ51a及び下エッジ51bが上下方向に位置ずれすることを規制する。

## [0005]

また、図13は、磁気テープ式装置の一例とされる固定ヘッド型記録再生装置における磁気テープの駆動機構を示す図である。磁気テープ68は、図12に示した磁気テープ51の走行時における位置ずれの規制と同様に、磁気テープ68の上エッジ68a及び下エッジ68bが回転ガイド62,63,64,65に形成されたフランジによって規制され、磁気テープ68の所定のトラックを磁気ヘッド61がなぞるように磁気テープ68の上下方向の位置ずれを規制する。磁気ヘッドを支持する固定ドラム60の前後に配設される回転ガイド62,63,64,65は、磁気テープ68の上エッジ68a及び下エッジ68bがそれぞれフランジに沿うように高さ方向の位置が規制される。

#### [0006]

また、回転ガイド47,48,62,63は磁気テープ51,68の上エッジ51a,68aの位置ずれをそれぞれ規制し、回転ガイド49,50,64,65は下エッジ51b,68bの位置ずれをそれぞれ規制する。例えば、回転ヘッド型記録再生装置においては、回転ガイド47,48,49,50は、磁気テープ51の図中矢印で示す走行方向に対して若干傾くようにそれぞれ設計されて配置されている。図14(a)に示すように、磁気テープ51は、回転ガイド47との摺接面に静摩擦力を受けて螺旋状に押し上げられる力を回転ガイド47の周面から受ける。しかしながら、磁気テープ51の上エッジ51aは回転ガイド47の上フランジ47aによって高さ方向の位置ずれが規制される。さらに、図14(b)に示すように、下エッジ51bの高さ方向の位置を規制する回転ガイド4

9は、磁気テープ51の図中矢印で示す走行方向に対して回転ガイド47が傾く 方向と逆の方向へ傾いた状態で配置されている。磁気テープ51は、回転ガイド 49との摺接面に静摩擦力を受けて螺旋状に押し下げられる力を回転ガイド49 の周面から受ける。しかしながら、磁気テープ51の下エッジ51bは回転ガイ ド49の下フランジ49bによって高さ方向の位置が規制される。このような磁 気テープの上下方向の位置ずれに対する規制は、図13に示す駆動機構を有する 固定ヘッド型記録再生装置においても同様とされ、磁気テープ68の上下方向の 位置ずれが回転ガイド62,63,64,65によって規制される。

### [0007]

図12乃至図14を参照しながら説明したように、従来の回転ヘッド型記録再生装置及び固定ヘッド型記録再生装置において磁気テープの高さ方向の位置が規制される際には、図14に示すように磁気テープ51の上エッジ51aまたは下エッジ51bは、各回転ガイド47,48,49,50に配設された上フランジまたは下フランジに押し付けられて反力を受け、上エッジ51aまたは下エッジ51bが圧縮される。そして、磁気テープ51が各回転ガイド47,48,49,50から受ける静摩擦力を越えた時に磁気テープ51が下方、あるいは上方に押し戻されて上エッジ51aまたは下エッジ51bに加わる圧縮力が開放される

#### [0008]

## 【発明が解決しようとする課題】

ところで、図12及び図13に示す回転ヘッド型記録再生装置及び固定ヘッド型録再生装置のそれぞれの駆動機構に用いられる固定ドラム43、回転ガイド47~50、回転ガイド62~65、固定ガイド45,46、固定ガイド66,67の周面は一般に研削加工、或いは旋盤による切削加工によって加工される。図15は、固定ドラム43の周面の断面形状を模式的に示した図であり、磁気テープは紙面に対して垂直方向に走行し、固定ドラム43の周面に摺接される。山部53は略円柱形状を有する固定ドラム43の周方向に沿ってそれぞれ延在するように形成されて、磁気テープと接する。また、回転ガイド47~50、回転ガイド62~65、固定ガイド45,46、固定ガイド66,67の周面にも固定ド

ラム43と同様の形状を有する山部が形成される。

## [0009]

しかしながら、図15に示すように、一般には略円柱形状とされる固定ドラム43の周方向に沿って延在するように山部53が形成され、山部53のピッチa3と裾野幅a3'が略等しい寸法とされる。したがって、図16(a)に示すように、磁気テープ51の上エッジ51aまたは下エッジ51bがリード44、上フランジ47a及び下フランジ49bから受ける圧縮力F2が固定ドラム43、回転ガイド47,49の周面からうける静摩擦力F1を越えることにより、磁気テープ51が滑り始める前に磁気テープ51の上エッジ51aまたは下エッジ51bの座屈強度F3を越えてしまう場合には上エッジ51aまたは下エッジ51bが座屈を起こしてエッジダメージが発生してしまうことがある。磁気テープ51はエッジダメージを受けることによりテープ幅が減少し、磁気テープ51はエッジ51bがリード44から浮いてしまい、正確且つ安定なトラッキングが困難となる。また、ダメージを受けた上エッジ51aまたは下エッジ51bが盛り上がることによって磁気テープ51と固定ドラム43との密着性が低下することで磁気へッド3と磁気テープ51との間に過剰な隙間が生じる。このような隙間は、磁気テープ51に記録、再生される信号に対する出力減衰を生じさせる。

#### [0010]

また、上エッジ51aまたは下エッジ51bが座屈まで至らない状態でも、上エッジ51aまたは下エッジ51bが上フランジ47a及び下フランジ49bに押しつけられることにより上エッジ51aまたは下エッジ51bにダメージが生じる。このような原因で生じるダメージによって、磁気テープ51を構成する部材から粉落ちが発生して信号が局所的に欠落するドロップアウトの如き不具合が発生する。さらに、磁気テープ51が摩耗することによって摩耗粉が発生し、これら摩耗粉が磁気ヘッド42に付着して磁気ヘッド42と磁気テープ51との間に過剰な隙間が生じることにより信号が減衰するヘッドクロッグの如き不具合が生じる場合もある。

#### [0011]

さらに、磁気テープ51の上エッジ51aまたは下エッジ51bがダメージを

受けない場合でも、上エッジ51aまたは下エッジ51bが上フランジ47a及び下フランジ49bに過度の力で押し付けられて圧縮される際には、上エッジ51aまたは下エッジ51bの位置規制の精度が低下する。このような位置規制の精度の低下によれば、回転ドラム41や固定ドラム43が磁気テープ51を正確にトラッキングすることが困難となる。さらに、磁気テープ51を案内する回転ガイド47~50の傾きを精度良く設計・調整しても、エッジの位置規制の精度を十分に高めることは困難となる。よって、図16(b)に示すように、固定ドラム43、回転ガイド47~50による静摩擦力を低減し、圧縮力F2が座屈強度F3を越える前に磁気テープ51に対する圧縮力F2を開放することが重要となる。また、同様の理由により、固定ガイド45,46による静摩擦力を低減することも重要となる。

## [0012]

なお、静摩擦力 $F_1$ は、静摩擦係数 $\mu$ s、及び磁気テープと摺接部との接触荷重Wを用いて式(1)で表すことができ、静摩擦係数 $\mu$ sを小さくすることによって静摩擦力 $F_1$ を低減することができる。

[0013]

#### 【数1】

 $F_1 = \mu s \cdot W \cdot \cdot \cdot (1)$ 

#### $[0\ 0\ 1\ 4]$

一方、図12に示す固定ガイド45,46及び回転ドラム41においては、磁気テープ51に対する静摩擦係数が大きくなると回転ガイド47~50や回転ドラム41との静摩擦力に逆らって磁気テープ51を回転ドラム41の送り出し側に向かって引っ張るテンションが大きくなる場合がある。このようなテンションによれば、磁気テープ51が固定ドラム43や固定ガイド45,46の周面に貼り付いてしまい、磁気テープ51を円滑に走行させることが困難になる場合がある。また、貼りつきまで至らなくても、摩擦振動(スティック・スリップ)現象を起こして磁気テープの走行が不安定になってしまう場合もある。同様に、図13に示す固定ガイド66,67も固定ドラム60に対するテンションが増大し、

摩擦振動を起こす場合がある。

## [0015]

このような摩擦振動の如き不具合を低減するためには、磁気テープ51と回転ドラム41及び固定ガイド45,46との間の静摩擦力を低減することが重要となる。つまり、磁気テープ51に対する回転ドラム41、固定ドラム43、回転ガイド47~50及び固定ガイド45,46の周面の静摩擦係数を低減することが重要となる。

## [0016]

よって、本発明は上記問題点を解決するものであり、ガイドやドラムと磁気テープ間の静摩擦係数が低減された磁気テープ式装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

#### [0017]

## 【課題を解決するための手段】

本発明にかかる磁気テープ式装置は、磁気テープが摺接される摺接部を備え、摺接部は、磁気テープの摺接面と略平行となるように当該摺接部の周面を切削加工して形成される平坦部と、平坦部から突出すると共に所定のピッチになるように切削加工して形成される複数の山部を有することを特徴とする。本願発明者によれば、摺接部の周面における静摩擦係数は磁気テープと当該摺接部との間に形成されるメニスカスの総面積に依存することが見出されている。したがって、摺接部の周面に形成される山部の間に平坦部を形成し、メニスカスの総面積を低減することにより磁気テープが摺接される摺接部の周面の静摩擦係数を低減することができる。

#### [0018]

さらに、このような磁気テープ式装置においては、平坦部の幅寸法は、R m a x で定義される表面粗さが 0.5乃至 2.0  $\mu$  mの範囲で上限が 230  $\mu$  mであり、且つ下限が表面粗さ  $(\mu$  m)と平坦部の幅寸法  $(\mu$  m)の組み合わせで、(0.5, 50),(1.0, 20),(1.5, 15),(2.0, 10)の各点を繋いだ線で規定される範囲であることを特徴とする。このような平坦部の幅寸法によれば、静摩擦係数を十分に低減することが可能であり、トラッキングミ

スを殆ど発生させることなく、固定ドラムなどの摺接部の寸法精度を実使用上問 題ない水準とすることができる。

#### [0019]

また本発明にかかる磁気テープ式装置においては、摺接部は、磁気テープに情報を記録及び/又は再生するための磁気ヘッドを備えるドラムであることを特徴とする。このようなドラムによれば、磁気テープのエッジに対する損傷及びトラッキングミスを低減することができる。

#### [0020]

また、本発明にかかる磁気テープ式装置においては、摺接部は、磁気テープを 案内するためのガイドであることを特徴とする。このようなガイドによれば、磁 気テープをエッジの損傷を低減することができると共に、磁気テープに対するテ ンションを低減することができる。

## [0021]

また、このような磁気テープ式装置においては、ドラムは、磁気ヘッドを備えると共に回転する回転ドラムと、回転ドラムを軸支すると共に固定された固体ドラムとを備え、平坦部及び山部は、固定ドラムに形成されて磁気テープを案内するリードに対して略平行となるように回転ドラムの周方向に沿って延在するように形成されることを特徴とする。このような平坦部及び山部が形成された周面に磁気テープを摺接させる際にリードで磁気テープを案内することにより、磁気テープを安定して走行することもできる。

#### [0.022]

さらに、このような磁気テープ式装置においては、回転ドラムの周面を切削加工して形成された加工面の表面粗さは  $1 \mu m \sim 2 \mu m$ であることを特徴とする。このような回転ドラムの加工面の表面粗さによれば、磁気テープの走行時の精度を高めることができるとともに当該加工面の静摩擦係数を低減することができる

### [0023]

また、本発明にかかる磁気テープ式装置においては、ガイドの周面を切削加工して形成された加工面の表面粗さは 0.  $1~\mu$  m $\sim$   $1~0~\mu$  mであることを特徴とす

る。このようなガイドの加工面の表面粗さによれば、磁気テープの走行時の精度 を高めることができるとともに当該加工面の静摩擦係数を低減することができる 。

## [0024]

本発明にかかる磁気テープ式装置の製造方法は、磁気テープが摺接される摺接部に対して磁気テープの摺接面と略平行となるように当該摺接部の周面を切削加工して平坦部を形成する工程と、平坦部から突出すると共に所定のピッチになるように複数の山部を切削加工して形成する工程とを有することを特徴とする。本発明にかかる磁気テープ式装置の製造方法によれば、摺接部の周面の静摩擦係数を低減するように山部及び平坦部を形成することが可能であり、トラッキングミスなどの不具合を低減することができる磁気テープ式装置を製造することが可能である。

## [0025]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明にかかる磁気テープ式装置について図面を参照しながら詳細に説明する。本発明にかかる磁気テープ式装置は、図12及び図13を参照しながら説明した従来の回転ヘッド型記録再生装置及び固定ヘッド型記録再生装置と略同様の駆動機構を有し、磁気テープを走行させる際に磁気テープが摺接されるドラムやガイドの如き摺接部に特徴を備える。尚、本実施形態においては、回転ヘッド型記録再生装置を例に挙げて説明するが、本発明にかかる磁気テープ式装置は磁気テープを所定の摺接部に摺接させながら記録及び/又は再生を行う装置であれば如何なる駆動機構を有する装置にも好適な装置である。

## [0026]

図1及び図2を参照しながら、本実施形態における回転ヘッド型記録再生装置に好適なドラム部について説明する。図1は回転ヘッド型記録再生装置に用いられるドラム部1を側方からみた概略構造図であり、図2は固定ドラム4の周面を拡大して示した拡大断面図である。

## [0027]

図1に示すように、ドラム部1は磁気ヘッド3を有する回転ドラム2及び回転

ドラム2を軸支する固定ドラム4から構成される。

## [0028]

回転ドラム2は略円柱形状を有し、回転ドラム2の周面には切削加工によって 山部2a及び平坦部2bが形成されている。また、磁気ヘッド3は回転ドラム2 の周面に臨むように配設され、回転ドラム2及び固定ドラム4の周面に摺接され ながら走行する磁気テープに対して情報の記録、再生を行う。

## [0029]

固定ドラム 4 は、磁気テープが走行する際に磁気テープの位置ずれを低減するためのリード 5 が形成されている。リード 5 は、回転ドラム 2 の回転軸に対して斜め方向に沿って形成されており、磁気テープはリード 5 に沿って走行する。磁気テープがリード 5 を走行する際の出口側の端部 7 は、磁気テープの下エッジを傷めないように磁気テープの走行方向に対して下側に逸れるように加工されている。固定ドラム 4 の周面 6 は切削加工されて、当該固定ドラムの周方向に延在するように山部 4 a 及び平坦部 4 b はリード 5 と略平行に延在するように形成されている。

## [0030]

図2に示すように、山部4aは平坦部4bによって互い隔でられるように形成されている。山部4aの稜線の間の距離、すなわち山部4aのピッチをaとし、さらに山部4aの裾野幅をa'とすると、a'<aなる関係が成立するように山部4a及び平坦部4bが形成されている。さらに、山部4a及び平坦部4bは、固定ドラム4の軸方向に沿って交互に複数形成される。このように、山部4aの間に平坦部4bを形成し、山部4aの裾野幅a'より山部4aのピッチaを広げることにより、山部4aの頭頂部の角度 a を広げることなく周面6における単位面積当たりの山部4aの個数を減らすことが可能となる。このようにして磁気テープを周面6に摺接させた際の総メニスカス面積を低減することができる。したがって、平坦部4bを形成することなく山部4aを所定のピッチで形成した場合に比べて固定ドラム4の周面6の静摩擦係数を低減することができ、磁気テープのエッジへの損傷、トラッキングの不安定性を改善することが可能となる。さらに、磁気テープと固定ドラム4との間における過剰な隙間の発生を抑制することも

でき、信号減衰の如き不具合も改善される。本例では、固定ドラム4の周面6に 形成された山部4a及び平坦部4bについて説明するが、磁気テープを案内する 固定ガイドや回転ガイドの周面にも固定ドラム4の周面6に形成された山部4a 及び平坦部4bと同様の山部及び平坦部を形成し、固定ガイド及び回転ガイドの 如き摺接部の静摩擦係数を低減することにより摩擦振動の如き不具合を低減する ことも可能である。なお、平坦部4bは、図中下側に余分に切削されて湾曲して いてもよく、山部4aの間を互いに隔てるように形成されていれば良い。

#### [0031]

また、固定ドラム4は、アルミ合金、及び有機高分子材料を用いて形成することができる。さらに、固定ガイド及び回転ガイドは、ステンレス鋼、アルミ合金、セラミック材、或いは有機高分子材料を用いて形成することができる。さらに、固定ドラム4、固定ガイド及び回転ガイドの周面がセラミックや金属によってコーティングされていても良い。有機高分子材料、或いはセラミック材料を母材として固定ドラム、固定ガイド及び回転ガイドの周面をコーティングする際には、これら母材に繊維状に加工された金属、有機高分子材料、セラミックを内添することもできる。上述の材料を用いて固定ドラム4、固定ガイド及び回転ガイドの如き摺接部を形成した場合でも、所要の切削条件で当該摺接部を切削加工することにより平坦部で隔てられた山部を精度良く形成することができる。

#### [0032]

次に、図3及び図4を参照しながら、図2で示す山部4a及び平坦部4bを切削加工により形成する形成方法の一例について説明する。

#### [0033]

図3に示すように、被削対象とされる固定ドラム4を旋盤に設けられた回転支持部に固定し、回転支持部と共に固定ドラムを回転させながら固定ドラムの周面にバイト10を押し付けながら切削加工を行う。さらに、バイト10を固定ドラム4の回転軸方向に移動させながら固定ドラムの周面6に沿って螺旋状に切削加工を行い、山部4a及び平坦部4bを形成する。

#### [0034]

また、図4に示すように、バイト10の先端部11は、山部4aのピッチaと

山部 4 a の裾野幅 a ' との差(a - a ')と略等しい幅寸法を有する略平坦面になるように形成されている。先端部 1 1 の幅寸法は本例の平坦部 4 a の幅寸法に限定されず、所定の山部及び平坦部を形成することができるように切削加工を行う際のバイトの押付力及びバイトを固定ドラムの軸方向に移動させる移動速度などの切削条件に応じて所要の幅寸法とすることができる。例えば、図中点線 1 1 a で示すように、先端部 1 1 が下側に湾曲したバイトを用いることもできる。また、先端部 1 1 を図中横方向に延長した直線とバイト 1 0 の側面とがなす角度は山部 4 a の頭頂部の角度  $\alpha$  に基づいて設定することができ、例えば 9 0  $\mathbb{C}$   $-\alpha$  / 2 とされる。

## [0035]

ここで、図5を参照しながら、本願発明者が本発明を行うに至った着眼点につ いて説明する。本願発明者は、大気中の水分がガイドやドラムなどの摺接部と磁 気テープとの間に吸着してメニスカスが形成されることによりガイドやドラムの 周面の静摩擦係数が増大することについて着目した。図5に示すように、空気中 の水分は、磁気テープ51と回転ガイド47の周面に形成される山部71との間 に吸着水膜の如きメニスカス72を形成する。図5に示すように、回転ガイド4 7の周面に形成される山部71は、紙面に垂直な方向に延在されるように形成さ れている。メニスカス72の長さをmとして紙面に垂直な方向において単位長を 考えた場合、メニスカス72の長さmの値をメニスカス面積mとして考えること ができ、1つの山部72のメニスカス面積mと単位面積当りの山部72の個数と の積が単位面積当りの総メニスカス面積Aとなる。すなわち、式(2)を用いて 単位面積あたりの総メニスカス面積Aを表すことができる。式(2)においては 、単位面積あたりの総メニスカス面積をA、山部1個当たりのメニスカス面積を m、単位面積当たりの山部71の個数をn、山部71のピッチをa、メニスカス 72の膜厚を t、回転ガイド47の周面の表面粗さを b、山部71の頭頂部の角 度をαとし、メニスカス面積m及び単位面積当たりの山部71の個数をnはそれ ぞれ式(3)、式(4)により表すことができる。総メニスカス面積Aを低減す るためには単位面積当りの山部71の個数nを減らすことが考えられる。しかし ながら、山部71の裾野幅a'を広げることにより単位面積あたりの山部71の個

数n を減らす場合には山部 7 1 の頭頂部の角度  $\alpha$  が大きくなり、山部 7 1 の一個 当りのメニスカス面積mが増大することになる。従って、単位面積あたりの山部 の個数n を減らしたとしても総メニスカス面積A を低減することは難しく、静摩 擦係数を十分に低減することが困難となる。

【数2】

$$A = m \cdot n = a' \cdot t/b \cdot (1/a) = t/b \qquad \cdot \cdot \cdot (2)$$

[0037]

【数3】

$$m = a' \cdot t/b \cdot \cdot \cdot (3)$$

[0038]

【数4】

$$n = 1/a'$$
  $\cdot \cdot \cdot (4)$ 

[0039]

静摩擦係数は総メニスカス面積Aが小さいほどは低減されることから、磁気テープがドラムやガイドと接しながら摺動される摺接面に対する静摩擦力を低減するためには、山部 7 1 の頭頂部の角度  $\alpha$  を小さくし、且つ単位面積当りの山部 7 1 の数  $\alpha$  を減らすことにより総メニスカス面積 $\alpha$  を低減することが重要になる。

続いて、本願発明者の着眼点に基づいて、図6を参照しながら固定ドラム4の 周面6に形成される山部4a及び平坦部4bについて更に詳細に説明する。図6 は、山部4aの稜線に摺接するように磁気テープ15を走行させた状態を示す図 である。なお、磁気テープ15を図6の紙面に対して垂直方向に走行させ、磁気 テープ15は図中横方向に単位長さだけ示している。

#### [0041]

山部4aの稜線に摺接される磁気テープ15と山部4aとの間にはメニスカス

16が形成されている。図中、メニスカス16の膜厚を t、山部4aの高さを b、ピッチを a、裾野幅を a'とする。図6においては、メニスカス16は空気中の水分が磁気テープに吸着して形成される吸着水膜とされるが、メニスカス16は磁気テープ15の表面に塗布される潤滑剤によっても形成される。

## [0042]

ピッチ a は裾野幅 a'に比べて大きい寸法とされ、山部 4 a の頭頂部の角度 α は本例では特に限定しないが小さいほど望ましく、角度 α を小さくすることにより山部 4 a 一個当たりのメニスカス 1 6 の面積を低減することができる。

## [0043]

平坦部4 b は、図中実線で示すように磁気テープ15が山部4 a と接する摺接面15 a に対して略平行になるように形成されるが、図中破線に示すように下側に凹となるような曲面形状に形成されていても良い。すなわち、ピッチ a と裾野幅 a 'が略等しい長さとされるように山部4 a 及び平坦部4 b が形成される場合に比べて、角度 a を略一定に保った状態でピッチ a を広げることができるように山部4 a の間に平坦部4 b が形成されていれば良い。固定ドラム4 の周面6 の静摩擦係数は、式(2)で示すように山部4 a 一個当たりのメニスカス面積と単位面積当たりの山部4 a の個数との積で表される総メニスカス面積Aによって決まることから、山部4 a の間に平坦部4 b が形成された固定ドラム4 の周面6 に形成される山部4 a 一個当たりのメニスカス面積を増大させることなく、単位面積当たりの山部4 a の個数を低減し、総メニスカス面積A を低減することが可能となる。従って、吸着水や潤滑剤による静摩擦係数を低減することができ、磁気テープ15と固定ドラム4の間の静摩擦力を低減することが可能となる。

## [0044]

また、山部4 a の裾野幅 a 'を一定の寸法として山部4 a の高さb、すなわち表面粗さの値を大きくすることにより角度  $\alpha$  を小さくして山部4 a 一個当たりのメニスカス面積を低減することも可能であるが、表面粗さを増大させることにより周面6 の加工精度が低下し、磁気テープ15の走行性に支障をきたす場合もある。したがって、周面6の表面粗さを増大させることなく固定ドラム4の周面6の加工精度を十分に確保し、且つ総メニスカス面積Aを低減することが重要であ

り、本例の固定ドラム 4 においては、山部 4 a 及び平坦部 4 b を形成すると共に表面粗さが 1  $\mu$  mから 2  $\mu$  mであることが望ましい。なお、上述の表面粗さは、山部 4 a の最大高さ(R m a x)で定義される表面粗さである。

#### [0045]

さらに、固定ドラム4と同様に、固定ガイドや回転ガイドにおいても加工精度を十分に確保するためには、これら固定ガイドや回転ガイドの周面の表面粗さが  $0.1 \mu \, \mathrm{m}$  から  $10 \mu \, \mathrm{m}$  の範囲であることが望ましい。

## [0046]

また、本例の回転ヘッド式記録再生装置に用いられる磁気テープ15は、シート状のベース部材と、当該シート部材の一方の面に記録層として磁性膜を形成したものであり、例えばベース部材の厚みは $2 \mu m \sim 15 \mu m$ とされる。また、シート部材の裏面側にはバックコート層が形成されていても良い。

## [0047]

また、上述の山部4 a 及び平坦部4 b が形成された固定ドラム4、さらに上述の如き山部及び平坦部が周面に形成された固定ガイド及び回転ドラムを用いて磁気テープを走行させる際には、磁気テープを構成する材料或いは構造に限定されずいかなる磁気テープに対しても静摩擦係数を低減することが可能であり、例えば磁性材料を含むバインダをベースフィルムに塗布して記録層を形成した塗布型テープに対しても、走行時の静摩擦係数を低減することができる。塗布型テープにおいては、当該塗布型テープが円滑に走行されないヘッドクロックの如き不具合はバインダが主な原因であると考えられており、静摩擦係数を低減することにより塗布型テープにおけるヘッドクロックを低減することもできる。さらに、ベースフィルムに磁性材料を蒸着させた蒸着テープについても当該蒸着テープの走行時の静摩擦係数を低減することができる。また、蒸着テープの記録層上にカーボン膜の如き保護膜が形成されている場合にも静摩擦係数を低減することができる。

## [0048]

なお、図6においては、磁気テープ15の磁性膜が形成された面が山部4aに 摺接されるが、回転ガイド及び固定ガイドの周面に磁気テープ15の磁性膜が形 成された面が摺接される場合や、磁気テープ15のバックコート層が回転ガイド、固定ガイドに摺接される場合でも静摩擦係数を低減することができる。すなわち、本例の如き山部及び平坦部を周面に形成することにより、摺接されるテープの構造及び材質に限定されることなく固定ドラム、回転ガイド及び固定ガイドの如き摺接部の周面の静摩擦係数を低減することが可能である。

#### [0049]

#### 「実施例1]

次に図7乃至図9を参照しながら、周面に山部及び平坦部が形成された試料の 静摩擦係数を測定した結果について説明する。なお、試料は略円柱形状を有し、 本発明にかかる磁気テープ式装置に好適な山部及び平坦部を周面に形成した場合 と、従来の周面形状を形成した場合とで試料の周面の静摩擦係数を比較した。

## [0050]

図 7 は、静摩擦係数が測定される試料の周面の断面を拡大して示した拡大断面図であり、実際に観察された断面の画像をトレースし、模式的に示した図である。図 7 (a) は、従来の断面形状を示す拡大断面図であり、試料の周面に形成された山部 2 1 のピッチ a  $_1$  と山部 2 1 の裾野幅 a  $_1$  'は略等しくそれぞれ約 5 0  $_2$   $_4$  mとされ、山部の高さ b  $_1$  は約 2  $_4$  mである。

#### [0051]

図7(b)は、山部22の間に平坦部23が形成された試料の周面の断面形状を示す拡大断面図であり、山部22のピッチa2が約 $100\mu$ m、山部22の裾野幅a2'が約 $50\mu$ mになるように山部22及び平坦部23が切削加工により形成されている。なお、山部の高さb2は、図7(a)に示した山部21の高さb1と同様に約 $2\mu$ mとされる。

#### [0052]

なお、図7においては、図中横方向の縮小率と縦方向の縮小率が異なり、山部 21, 22のピッチに対して山部 21, 22の高さ  $b_1$ ,  $b_2$ がそれぞれ強調されるように縦横の倍率を変えて観察された画像をそのままトレースしてある。また、図7(b)に示したピッチa2及び裾野幅a2'は一例であり、後述する静摩擦係数を測定する際にはそれぞれピッチa2、すなわち平坦部 23の幅寸法の

みが異なる試料についてそれぞれ静摩擦係数の測定を行った。さらに、図7 (a) 及び(b) に示した山部21, 22の高さ寸法、すなわち表面粗さを振って静摩擦係数を測定した。

## [0053]

次に、図8を参照しながら静摩擦係数の測定方法の一例について説明する。図8は静摩擦係数の測定方法を説明する図であり、図8(a)は静摩擦係数測定装置の構成を示す構成図、同図(b)は同図(a)に示す静摩擦係数の配置される試料近傍の拡大図、同図(c)は歪みゲージの移動距離に対するテンションの値を模式的に示したグラフの一例である。

### [0054]

図8(a)に示す静摩擦係数測定装置30は静摩擦係数の測定を行うために汎用とされる測定装置であり、歪みゲージ32、引っ張りバネ33、試料支持部37及びこれらを搭載して支持する台部31を備える。また、図8(a)及び同図(b)に示すように、試料に対するテープの巻き付け角は $\theta$ とする。測定対象とされる試料35は試料支持部37に支持され、テープ34が試料35の周面に接するように配置された状態で測定が行われる。テープ34はその一端を引っ張りバネ33に接続された状態で略円柱形状を有する試料35の周面に巻き付けられ、さらにテープ34の他端に錘36が接続される。さらに、歪みゲージ32をテープ34と反対方向、すなわち図中右方向に引っ張り、図8(c)に示すように引っ張りバネ33のテンションTの最大値 $T_{max}$ を式(5)に代入することにより静摩擦係数 $\mu$ sを求めることができる。なお、錘の荷重をNとする。

[0055]

#### 【数5】

$$\mu s = (1/\theta) \cdot \ln(T_{\text{max}}/N) \qquad \cdot \cdot \cdot (5)$$

### [0056]

図9は、試料35の周面に形成された山部のピッチをパラメータとし、試料35の周面の表面粗さに対して静摩擦係数μsをプロットした特性図であり、図9(a)は図7(a)に示したようにピッチa」と裾野幅a」、とがほぼ等しい山

#### [0057]

図9(a)に示すように、試料35の周面に山部21を隔てるように平坦部が 形成されない場合には、表面粗さが $0.5\mu$ mから $3\mu$ mの範囲においてピッチ  $a_1$ を $50\mu$ m乃至 $300\mu$ mの範囲で振った場合の静摩擦係数 $\mu$ sについて違 いは殆どない。すなわち、山部21のピッチ $a_1$ を広げることにより山部21の 頭頂部の角度 $\alpha$ が大きくなり、テープ34とされる蒸着テープと山部21の稜線 との間に形成されるメニスカスの総面積が各条件で略等しいことが推察される。

#### [0058]

一方、本実施形態にかかる回転へッド型記録再生装置の場合、トラッキングミスが発生しないためには固定ドラム4の静摩擦係数の値は、図9(a)及び同図(b)中のハッチングで示した条件範囲であり、固定ドラム4の周面6の表面粗さが4 $\mu$ m以下の範囲で0.3以下とされる。図7(a)に示した山部21と同様な山部が周面に形成された固定ドラムでも表面粗さを3 $\mu$ m以上にすることによりトラッキングミスは発生しないが、固定ドラムの表面粗さを過剰に大きくすると固定ドラムによって円滑に磁気テープを走行させることが難しくなり、望ましくない。

#### [0059]

図9 (b) は、図7 (b) に示した山部22の裾野幅 $a_2$ 'を $50\mu$ mとし、山部22のピッチ $a_2$ 、すなわち平坦部23の幅寸法を振った場合に測定された

静摩擦係数の値を示す図である。図9(b)に示すように、同一の表面粗さを有する試料35についてピッチa2、すなわち平坦部23の幅寸法を広げるにつれて静摩擦係数μsが低減されている。つまり、各山部22の高さb2及び裾野幅a2'の寸法が同一の際には単位面積あたりの山部の個数が低減されることにより総メニスカス面積が低減され、その結果、静摩擦係数μsが低減されていることがわかる。さらに、図9(a)と同様に表面粗さが0.5μmから3μmの範囲で大きくなるにしたがい静摩擦係数μsは低下するが、表面粗さを過剰に大きくすることなくピッチa2を広げることによって静摩擦係数μsを十分低い値にすることが可能である。例えば、本例にかかる回転ヘッド型磁気記録再生装置は、固定ドラム4の表面粗さを3μm以下にすることが望ましく、山部及び当該山部を隔てるように平坦部を周面6に形成することが望ましく、山部及び当該山部を隔てるように平坦部を周面6に形成することが望ましく、山部及び当該山部を隔てるように平坦部を周面6に形成することが望ましく、山部及び当該山部を隔てるように平坦部を周面6に形成することが望ましく、山部及び当該山部を隔てるように平坦部を周面6に形成することが望ましく、山部及び当該山部を隔てるように平坦部を周面6に形成することが望ました。

## [0060]

さらに、図10を参照しながら平坦部と静摩擦係数との関係について詳細に説明する。図9(b)の示す静摩擦係数を測定する際の測定方法及び測定条件と同様の条件で測定された静摩擦係数を平坦部の幅寸法に対してプロットした図である。なお、平坦部の幅寸法が0,30,50,150,230,250μmの場合について測定を行った。本例の回転ヘッド型記録再生装置に好適な固定ドラム、回転ドラム、固定ガイド及び回転ガイドの如き摺接部の周面の静摩擦係数は0.3以下であり、図10によれば、静摩擦係数μsが0.3以下とされる平坦部の幅寸法は10μmから230μmの範囲であることがわかる。さらにまた、平坦部の幅寸法が150μmを超えると静摩擦係数μsが増大する傾向にある。このように平坦部の幅寸法が150μmを超えると静摩擦係数μsが増大する理由としては、平坦部の幅寸法を過剰に大きくした場合に磁気テープが山部の間で撓むことにより静摩擦係数μsが増大することが推察される。

## [0061]

また、本例にかかる回転ヘッド型記録再生装置で磁気テープに記録、再生を行

う際には、トラッキングミスを発生しないための静摩擦係数の上限値は 0.3であるが、装置の駆動機構及び磁気テープの各種条件が変われば静摩擦係数の上限値も変わることになる。

## [0062]

#### 「実施例2]

次に、本願発明者は、本例の回転ヘッド型記録再生装置において用いられる固定ドラムに関して、山部の最大高さRmaxで定義される表面粗さと平坦部の幅寸法とをパラメータとして、固定ドラムの精度及びトラッキングミスの発生状況について調査した。図11は、固定ドラムの周面の表面粗さ及び平坦部の幅寸法の各組み合わせについて固定ドラムの精度及びトラッキングミスの発生状況を場合分けしてプロットした図である。なお、図11中において、×印は固定ドラムのドラム精度に関して実使用上問題がある条件とされる表面粗さ及び平坦部の幅寸法の組み合わせを示し、〇印は固定ドラムのドラム精度について実使用上問題がなく、且つトラッキングミスが発生しなかった表面粗さ及び平坦部の幅寸法の組み合わせを示す。さらに、●印は、固定ドラムのドラム精度について実使用上問題がなく、且つトラキングミスが発生した表面粗さ及び平坦部の幅寸法の組み合わせを示す。また、ドラム精度及びトラッキングミスについて調査した表面粗さ及び平坦部の幅寸法は、表面粗さが 0.3  $\mu$ m乃至 3.0  $\mu$ mの範囲内であり、且つ平坦部の幅寸法が 0  $\mu$ m乃至 2 5 0  $\mu$ mの範囲内の組み合わせである。なお、測定を行う際の環境条件は、実施例 1 と同様の環境条件とする。

#### [0063]

図11によれば、○印でプロットされた表面粗さ及び平坦部の幅寸法で山部及び平坦部が形成された固定ドラムの周面の静摩擦係数μsは、すべて0.3以下となっていた。また、●印でプロットされた表面粗さ及び平坦部の幅寸法で山部及び平坦部が形成された場合の静摩擦係数μsは、すべて0.3μm以上であった。したがって、図11において、○印で指定される範囲、すなわち、図中ハッチングされた表面粗さ及び平坦部の幅寸法の組み合わせの範囲が本例の固定ドラムの周面に形成される平坦部の幅寸法及び山部の最大高さ寸法の組み合わせとして好適な範囲であることがわかった。具体的には、表面粗さが0.5万至2.0

 $\mu$  mの範囲で、平坦部の上限が 2 3 0  $\mu$  mであり、且つ下限が表面粗さ( $\mu$  m)及び平坦部の幅寸法( $\mu$  m)の組み合わせで、(0. 5, 5 0), (1. 0, 2 0), (1. 5, 1 5), (2. 0, 1 0)の各点を繋いだ線で規定される範囲であることがわかった。

## [0064]

よって、本例にかかる固定ドラムに限定されず、山部の最大高さ寸法及び山部の間に形成された平坦部の幅寸法が図11中のハッチングで示される範囲となるように、回転ガイド及び固定ガイドの如き磁気テープが摺接される摺接部の周面を加工することにより、静摩擦係数を0.3以下にすることが可能となる。このような範囲に表面粗さ及び平坦部の幅寸法を設定することにより、本例の回転へッド型記録再生装置は、トラッキングミスを殆ど発生させることなく固定ドラム、回転ガイド及び固定ガイドなどの摺接部に磁気テープを摺接させながら走行させることができる。

## [0065]

また、図11中に示すハッチングされた範囲の表面粗さ及び平坦部の幅寸法によれば、回転ガイドや回転ドラムによって磁気テープが引っ張られるテンションを低減することができ、磁気テープが固定ドラムや固定ガイドの表面に貼り付いてしまうことを抑制することができる。すなわち、固定ドラム及び固定ガイドの周面に形成された山部の高さ寸法が小さすぎる場合には、回転ガイド、固定ガイド及び固定ドラムの周面の平滑性が過剰な状態となり磁気テープが張り付いてしまうが、図11中においてハッチングで示した範囲の条件であれば、磁気テープの張り付きを抑制することができると共に磁気テープが固定ドラム4や固定ガイドの表面に貼り付く状態に至るまでに生じる摩擦振動(スティック・スリップ)現象を低減することも可能である。

## [0066]

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明にかかる磁気テープ式装置によれば、磁気テープ が摺接される固定ドラム、回転ガイド及び固定ガイドの周面と磁気テープとの間 に形成されるメニスカスの総面積を低減するために周面に形成される山部の間に 平坦部を形成し、これら固定ドラム、回転ガイド及び固定ガイドと磁気テープの間の静摩擦係数を低減することができる。静摩擦係数を低減することにより狭トラック化、短波長化、磁気テープの薄物化に伴って発生し易くなるトラッキングミス、磁気テープの走行の不安定性、及び磁気テープのエッジダメージを低減することができる。

#### [0067]

さらに、固定ドラム、回転ガイド及び固定ガイドの表面粗さを増大させることなく静摩擦係数を低減することができることから、これら固定ドラム、回転ガイド及び固定ガイドと磁気テープの間に生じるスペースの発生を抑制して再生信号のS/N比が高い磁気テープ式記録再生装置を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 図1

本発明にかかる磁気テープ式装置の一例である回転ヘッド型記録再生装置に用いられるドラム部を側方からみた概略構造図である。

### 【図2】

固定ドラムの周面付近を拡大して示した拡大断面図である。

#### 【図3】

固定ドラムを切削加工する方法を説明する図である。

#### 図4

固定ドラムの周面を切削加工するために用いることができるバイトの先端部の 断面を示す要部断面図である。

#### 【図5】

磁気テープと当該磁気テープが摺接される表面との間に形成されるメニスカス と静摩擦係数との関係について説明するための図である。

### 【図6】

固定ドラムの周面に磁気テープを摺接させた状態を説明する図である。

#### 【図7】

静摩擦係数が測定される試料の周面の断面を拡大して示した拡大断面図であり (a) は従来の断面形状を示す拡大断面図、(b) は山部と平坦部が形成され

た周面の拡大断面図である。

#### 【図8】

静摩擦係数の測定方法を説明するための図であり、(a)は静摩擦係数測定装置の構成を示す構成図、(b)はテープが摺接される試料の近傍を示した拡大図、(c)は歪みゲージの移動距離に対するテンションの値の変化の一例を示す図である。

#### [図9]

表面粗さに対する静摩擦係数の特性図であり、(a)は図5(a)に示したピッチ  $a_1$ と裾野幅  $a_1$ 'がほぼ等しい場合の静摩擦係数 $\mu$ s の特性図、同図(b)は図5(b)に示した山部22の間に平坦部23を形成した場合の静摩擦係数 $\mu$ s の特性図である。

## 【図10】

平坦部の幅寸法に対して静摩擦係数をプロットした特性図である。

## 【図11】

表面粗さ及び平坦部の幅寸法の組み合わせに対してトラッキングミスの発生の 有無及びドラムの精度を分類してプロットした図である。

#### 【図12】

従来の回転ヘッド型記録再生装置における磁気テープの駆動機構を示す構成図である。

#### 【図13】

従来の固定ヘッド型記録再生装置における磁気テープの駆動機構を示す構成図である。

#### 【図14】

従来の回転ヘッド型記録再生装置及び固定ヘッド型記録再生装置における磁気 テープの位置ずれが規制される状態を説明する図であり、(a)は上エッジが規 制される状態を示す図、(b)は下エッジが規制される状態を示す図である。

#### 【図15】

従来の回転ヘッド型記録再生装置における固定ドラムの周面の断面形状を模式 的に示した断面図である。

## 【図16】

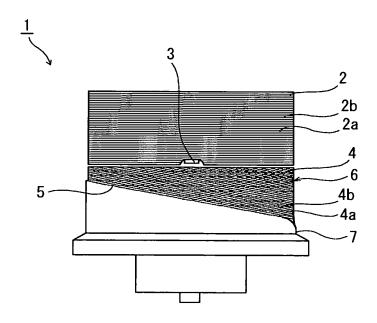
磁気テープに加わる静摩擦力及び圧縮力と、磁気テープの座屈強度の関係を示す関係図であり、(a)は従来の関係図、(b)は本発明にかかる磁気テープ式装置における関係図である。

## 【符号の説明】

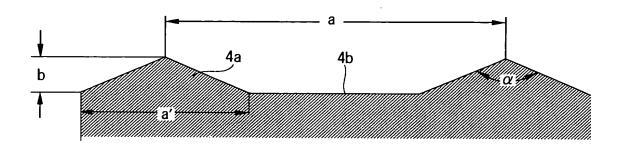
1 ドラム部、2 回転ドラム、2 a 山部、2 b 平坦部、3 磁気ヘッド、4 固定ドラム、4 a 山部、4 b 平坦部、5 リード、7 端部、1 0 バイト、1 1 先端部、1 5 磁気テープ、1 5 a 摺接面、1 6 メニスカス、2 1, 2 2 山部、2 3 平坦部、3 0 静摩擦係数測定装置、3 1 台部、3 2 ゲージ、3 3 バネ、3 4 テープ、3 5 試料、4 0 ドラム部、4 1 回転ドラム、4 2 磁気ヘッド、4 3 固定ドラム、4 4 リード、4 5, 4 6, 6 6, 6 7 固定ガイド、4 7, 4 8, 4 9, 5 0, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 回転ガイド、4 7 a 上フランジ、4 9 b 下フランジ、5 1, 6 8 磁気テープ、5 3 山部、6 0 固定ドラム、6 1 磁気ヘッド

# 【書類名】 図面

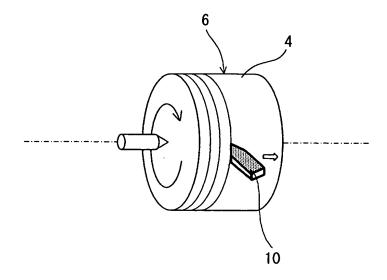
# 【図1】



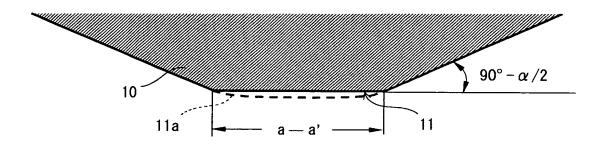
【図2】



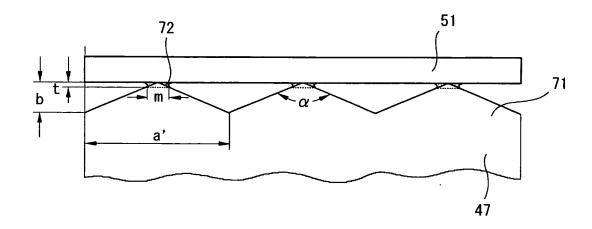
【図3】



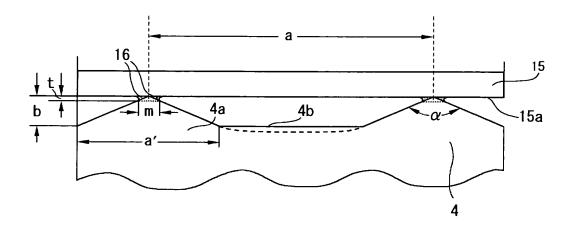
【図4】



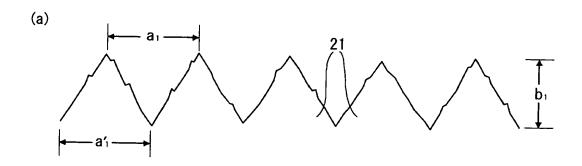
【図5】

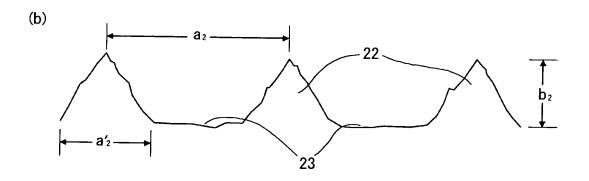


【図6】

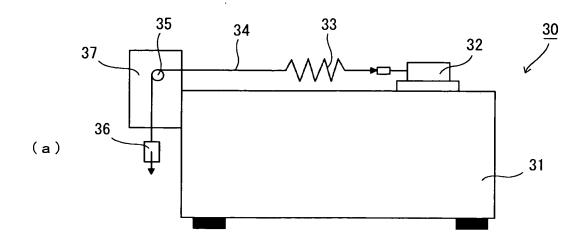


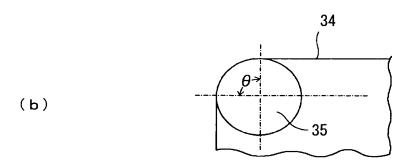
【図7】

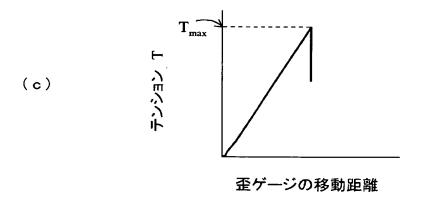




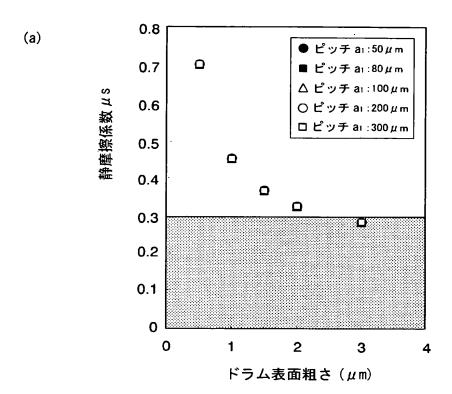
【図8】

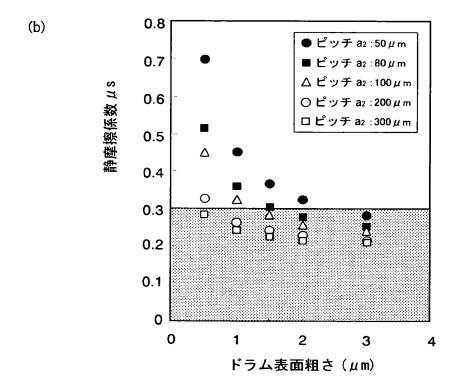




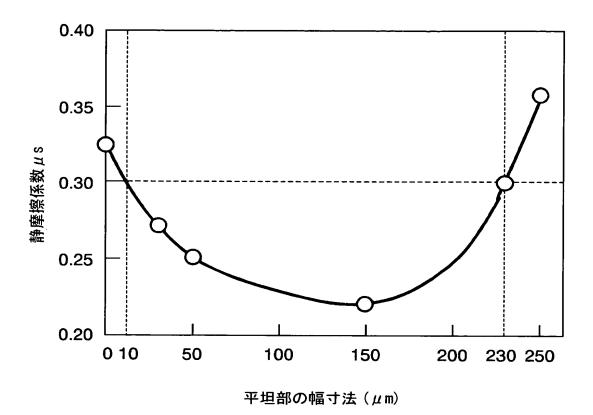


【図9】

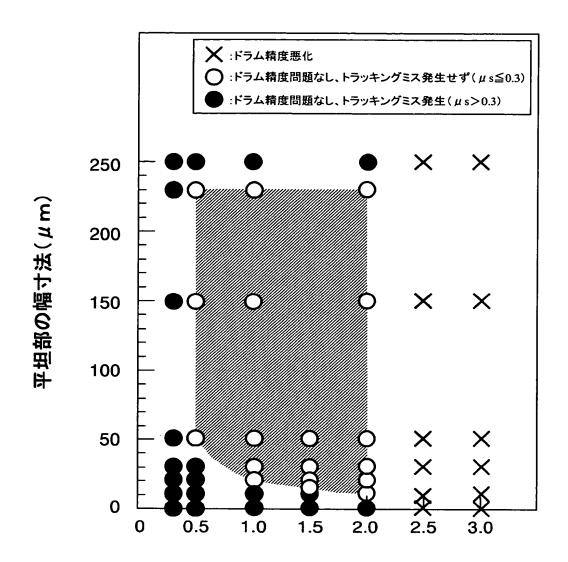




【図10】

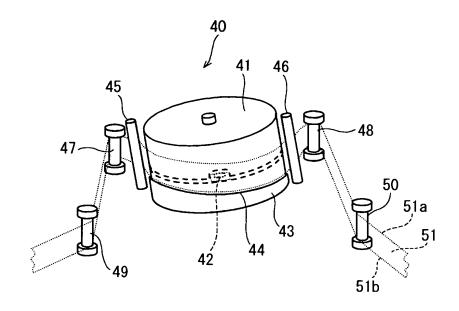


【図11】

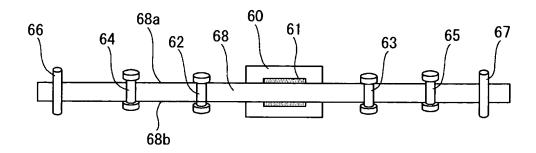


表面粗さ、Rmax(μm)

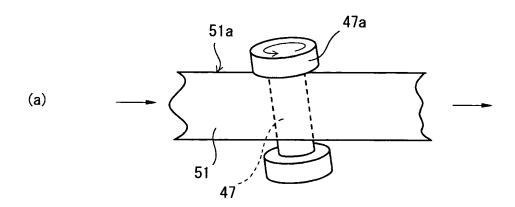
【図12】

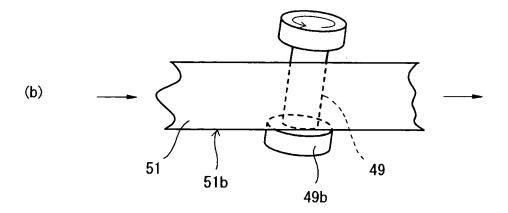


【図13】

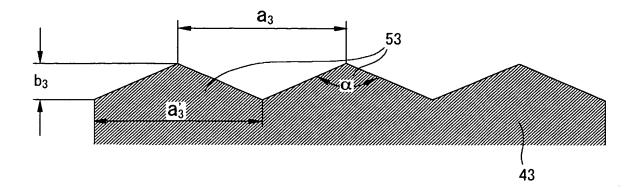


【図14】

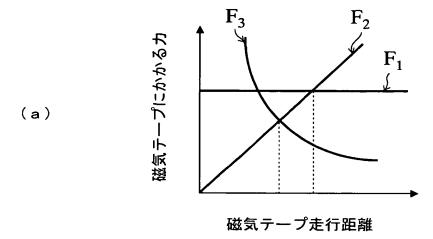


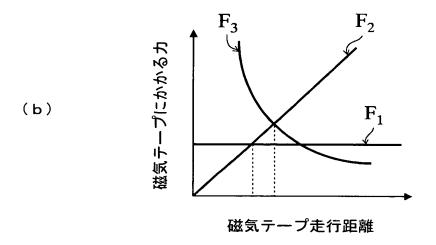


【図15】



【図16】





## 【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁気テープ式装置を構成するガイドやドラムの周面の静摩擦係数を低減する。

【解決手段】 山部4 a を平坦部4 b によって互い隔てられるように形成する。 山部4 a の稜線の間の距離すなわち山部のピッチを a 、山部4 a の裾野幅を a' とした場合に、a' < a なる関係が成立するように山部4 a 及び平坦部4 b を形 成する。このような関係が山部4 a 及び平坦部4 b との間で成立していることに より、磁気テープと山部4 a との間に形成される総メニスカス面積を低減するこ とが可能となり、これにより静摩擦係数を低減することができる。

【選択図】 図2

ページ: 1/E

【書類名】

手続補正書

【提出日】

平成15年 3月18日

【あて先】

特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003- 18605

【補正をする者】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】

100110434

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐藤 勝

【発送番号】

020504

【手数料補正】

【補正対象書類名】 特許願

【納付金額】

21,000円

## 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-018605

受付番号 20300510073

書類名 手続補正書

担当官 第八担当上席 0097

作成日 平成15年 4月25日

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】 000002185

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100110434

【住所又は居所】 東京都江東区有明三丁目1番 TFTビル東館3

階

【氏名又は名称】 佐藤 勝

特願2003-018605

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名

ソニー株式会社